RECEIVED

03 FEB 2004

WIPO

PCT

BEST AVAILABLE COPY



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 6月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-163852

[ST. 10/C]:

[] P 2 0 0 3 - 1 6 3 8 5 2]

出 願 人
Applicant(s):

キヤノン株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許Comm

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月16日

今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 254329

【提出日】 平成15年 6月 9日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B82B 3/00

G11B 7/24

G11B 7/26

【発明の名称】 構造体、機能性構造体及び磁気記録媒体の製造方法

【請求項の数】 10

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 今田 彩

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 田透

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100065385

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 穣平

【電話番号】 03-3431-1831



【選任した代理人】

【識別番号】 100122921

【弁理士】

【氏名又は名称】 志村 博

【電話番号】 03-3431-1831

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2002-167240

【出願日】

平成14年 6月 7日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

010700

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0213163

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 構造体、機能性構造体及び磁気記録媒体の製造方法 【特許請求の範囲】

【請求項1】 孔を有する構造体の製造方法であって、

- (A) 複数の凸構造を有する押圧部材と基板とを用意する工程と、
- (B) 前記基板の上に前記部材より強度の弱い材料を用いて層を形成する工程と
- (C) 前記層に前記部材を押圧し、前記層に前記部材の凸構造に対応した窪みを 形成する工程と、
- (D) 前記層をエッチングし、少なくとも前記基板表面の一部を露出させる工程と及び、
- (E) 前記基板を陽極酸化し、前記基板に孔を形成する工程とを有することを特徴とする孔を有する構造体の製造方法。

【請求項2】 前記(A)記載の工程で、前記複数の凸構造が前記部材に規則的に形成されることを特徴とする請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】 前記(D)記載の工程が、加水分解を用いたエッチングであることを特徴とする請求項1又は2に記載の製造方法。

【請求項4】 前記(B)記載の工程で形成する層が、アルコキシドを含有することを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の製造方法。

【請求項5】 前記(D)記載の工程と前記(E)記載の工程が同時に行われることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の製造方法。

【請求項6】 前記(A)記載の工程において、凸部の高さが、前記部材より強度の弱い材料で形成した層の厚さより高いことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の製造方法。

【請求項7】 前記(D)記載の工程において、前記基板表面の一部を露出させる工程の後に、前記工程(E)記載の陽極酸化で使用する溶液で溶解せず、且つ陽極酸化で溶解する導電性の材料を、前記基板表面に成膜する工程を含むことを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の製造方法。

【請求項8】 請求項1から7のいずれかに記載の製造方法で形成された構



造体の孔に、機能性材料を充填する工程を有することを特徴とする機能性構造体の製造方法。

【請求項9】 請求項8に記載の機能性材料が磁性体であることを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項10】 複数の凸構造を有する押圧部材を被加工層上のパターン形成層に押圧する工程、及び該部材と該パターン形成層を引き離す工程を含む構造体の製造方法において、

該凸構造表面のサイズが500 n m以下であって、

且つ該凸構造の高さが10μm以下の該部材を用い、

該部材の該凸構造の高さより該パターン形成層の膜厚を薄くし、

該部材の凸構造の先端と該被加工層表面との間隔が50nm以下の場合に該部材の凹部に該パターン形成層の表面が接触しないように押圧することを特徴とする構造体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、孔を有する構造体の製造方法に関する。特に、孔に磁性体等の機能性材料を充填することによって、磁気記録媒体等の機能性の構造体を製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

物体表面に微細な構造を作製する技術として、従来からの光や電子線によるリソグラフィーではなく、凹凸を持つ構造体を加工物に直接押圧してナノメートルサイズの構造を形成するナノ・インプリント(nano-imprint)という方法が、新しい技術として提案されている(米国特許第5,772,905号公報)。

[0003]

この手法は、図9に示すように電子ビーム等により加工された数十~数百nm サイズの凸構造パターン103を有するスタンパ100を、平坦な基板105上



に形成した樹脂薄膜104に押圧して引き離すことで凹凸構造パターンを形成し、樹脂薄膜の凹部(モールド領域)106を反応性イオンエッチング等によって除去し、この樹脂層をマスクとして基板105をエッチングすることで、元のスタンパと相対する凹凸を有するナノメートルサイズの構造体107、108を形成するものである。この手法では、押圧によるスタンパ100の劣化を防ぐために、スタンパ100の凸構造103が樹脂薄膜104を形成した基板105に到達する前に押圧をやめ、引き離す手法をとっている。この手法では、樹脂薄膜にスタンパの凸構造表面が到達する直前に押圧をやめた場合であっても、押圧による樹脂の盛り上がりにより、スタンパの凹構造表面に樹脂薄膜が接触する場合があった。

[0004]

斯かる接触は、スタンパを樹脂薄膜から引き離す際に樹脂薄膜に形成された凹 凸形状の乱れなどを起こす場合があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本発明の課題は、所望の位置に孔を形成した構造体を提供することに ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明は、孔を有する構造体の製造方法であって、(A)複数の凸構造を有する押圧部材と基板とを用意する工程と、(B)前記基板の上に前記部材より強度の弱い材料を用いて層を形成する工程と、(C)前記層に前記部材を押圧し、前記層に前記部材の凸構造に対応した窪みを形成する工程と、(D)前記層をエッチングし、少なくとも前記基板表面の一部を露出させる工程と及び、(E)前記基板を陽極酸化し、前記基板に孔を形成する工程とを有することを特徴とする孔を有する構造体の製造方法に関する。

[0007]

また、本発明は、複数の凸構造を有する押圧部材を被加工層上のパターン形成層に押圧する工程、及び該部材と該パターン形成層を引き離す工程を含む構造体



の製造方法において、該凸構造表面のサイズが500nm以下であって、且つ該 凸構造の高さが10μm以下の該部材を用い、該部材の該凸構造の高さより該パ ターン形成層の膜厚を薄くし、該部材の凸構造の先端と該被加工層表面との間隔 が50nm以下の場合に該部材の凹部に該パターン形成層の表面が接触しないよ うに押圧することを特徴とする構造体の製造方法に関する。

[0008]

ここでいう、押圧部材の凸構造表面のサイズとは、その表面形状が円の場合は直径を、多角形の場合はその外径である。上記凸構造の高さは、数n m以上1 0 μ m以下、好ましくは数1 0 n m以上5 μ m以下である。

[0009]

本発明でのナノ構造体の製造方法は、被加工層の表面にスタンパの凸構造の高さよりも薄い膜厚のパターン形成層を設け、これにスタンパを相対向させて押圧し、パターン形成層にスタンパの凸構造パターンを形成することが好ましい。

[0010]

スタンパの凸構造の高さよりも薄いパターン形成層を使用することで、気泡の影響を軽減し、真空雰囲気を必要とせず、また、押圧後のエッチングにより被加工層を露出させた後に陽極酸化等の加工を行う。押圧方向への厳密な位置制御を行う必要がなく、簡易なナノプリント法を提供することが出来る。

[0011]

【発明の実施の形態】

本発明の実施態様として以下のものが挙げられる。

[0012]

図4に示すように、凸構造のパターンが形成されたスタンパ(押圧部材)とパターン形成層が上部に設けられた被加工層を、相対向させて前記スタンパを前記パターン形成層に押圧し、少なくとも前記凸構造の先端が前記被加工層表面から最大50nmの位置まで接近してから前記スタンパを引き離し、前記パターン形成層に前記スタンパの凸構造パターンを形成する方法が好ましい。

[0013]

前記パターン形成層が、温度上昇に比例して低粘性になる材料である場合、前



記押圧時に前記パターン形成層を適当な粘性になるよう加熱してから押圧し、冷却して剥離することが好ましい。

[0014]

図2(a)、(b)に示すように、前記製造方法により作製されるナノ構造体において、ドライエッチングまたはウエットエッチング技術により前記パターン形成層の凹部にて前記被加工層を露出させる(工程)方法が好ましく、図2(c)に示すように、前記のいずれかの製造方法により作製されるナノ構造体を陽極酸化することにより前記被加工層に凹構造を形成する方法が好ましい。

[0015]

前記被加工層を露出させる工程で、パターン形成層凹部の前記被加工層を露出させると共に、前記被加工層に深さ1 n m以上の凹部を作製するドライエッチングまたはウエットエッチングである方法であることが好ましい(図2(b))。

[0016]

前記スタンパは、前記凸構造の間隔が 1μ m以下である少なくとも一組の隣接した凹凸構造体を有することが好ましい。

[0017]

前記パターン形成層が、溶剤に溶かした樹脂やアルコキシドやシリコンを含む 樹脂材料やシルセスキオキサン等の流動性があり且つ薄く塗布することの出来る 材料であることが好ましい。

[0018]

前記被加工層が、アルミニウムを成分とする金属であることが好ましい。

[0019]

前記被加工層が、アルミニウム以外の金属を成分とする下地層と、アルミニウムを成分とする表面層からなることが好ましい。

[0020]

また本発明のナノ構造体の製造方法では、図1に示すように、凸構造4のパターンが形成されたスタンパ1と、凸構造4の高さより薄い膜厚のパターン形成層2を有する被加工層3を相対向させ、スタンパ1を押圧し、少なくとも凸構造4の先端を被加工層3の表面から最大50nmの範囲内に接近させ、次いでスタン



パを引き離し、パターン形成層 2 にスタンパ 1 の凸構造パターンを形成することが好ましい。

[0021]

例えば、電子線、X線、紫外線または可視光線等によるリソグラフィーとウエットエッチングもしくはドライエッチング技術、電子線直描技術、または陽極酸化法等によって、少なくとも一つの凹凸を有するスタンパ1を作製する。この凸構造4の表面は平坦であることが好ましく、凸構造4が複数形成される場合には各々の頂点が同一平面内に位置することが好ましい。また凸構造は、図5(a)に示すように、三角格子状の円柱配列構造であることが好ましい。また、図5(b)のように、数種類の規則構造からなる多周期配列でも良い。

[0022]

また図1に示すように、被加工層3上にスピンコート方等により溶剤に溶かした樹脂やアルコキシドやシリコンを含む樹脂材料やシルセスキオキサン等の流動性があり且つ薄く塗布することの出来る材料を主成分とする液状材料を塗布し、パターン形成層2とする。パターン形成層2の膜厚はスタンパ1の凸構造4の高さよりも薄くなるようにする。次に、スタンパ1をパターン形成層2に相対向させ、次いで押圧し、少なくともスタンパ1の凸構造4の先端が被加工層3の表面から最大50nmの範囲内に達してからスタンパを引き離し、パターン形成層2にスタンパ1の凸構造パターン4を形成する。押付け部材は、表層がシリコンやニッケル等からなる規則配列凸構造体であり、剥離性を良くするためにフッ素樹脂やシランカップリング剤等の離型材料を付与することが望ましい。

[0023]

パターン形成層2の膜厚がスタンパ凸構造4の高さより薄いため、スタンパ凹構造5に溜まってパターン形成を阻害していた気泡によるパターン形成層への影響が生じにくくなる。そのため、真空雰囲気中で押圧し、引き離しを行う必要がなくなる。また、被加工物9をパターン形成層2の粘度が下がる温度まで上昇させ、流動性を良くしてから押圧することも好ましい。

[0024]

また、こうして作製された構造体に対し、ドライエッチングまたはウエットエ



ッチングを行い、パターン形成層凹部7に残留したパターン形成層2を除去して 被加工層3を露出させることが好ましい(図2(a)、(b))。

[0025]

例えば、被加工層3が金属等の導電性物質であり、パターン形成層2が樹脂等の絶縁物であれば、パターン形成後のパターン形成層2をマスクとし、露出した被加工層3を電極として電気めっきを行うことが出来る。この後、パターン形成層2のみを溶解する溶液中に浸すことで、スタンパ1と同様の凹凸構造を有する異種材料による構造体を得る事が出来る。

[0026]

また、図2(c)に示すように、被加工層3がアルミニウムを主成分とする材料である場合、パターン形成層凹部7の底部に残った膜をエッチングして得られた被加工層の露出部を開始点として陽極酸化を行えば、露出部分のパターンを反映したアルミナナノホールを得る事が出来る。パターン形成層が陽極酸化の溶液で溶解されてしまう場合は、図6に示すように、その上から陽極酸化時に溶解するようなアルミニウム等の金属を薄く積層して保護層11とし(図6(b))、陽極酸化を行えばよい(図6(c))。

[0027]

また図7に示すように、エッチング時に被加工層の露出部も多少削られる場合は、パターン形成層を除去してから(図7(b))、陽極酸化を行えば良い(図7(c))。

具体的に陽極酸化とは、パターン形成層を有する被加工層を陽極としてシュウ酸水溶液や硫酸水溶液などの酸性溶液中に浸し、電解を印加して陽極酸化を行うことである。陽極酸化による酸化と溶解は、パターン形成層の凹構造部分から優先的に開始するため、凹構造パターンを反映した配列の細孔が形成されることになる。このとき印加する電圧は、一般に形成する配列周期の2.5-1[V/nm]倍とされており、例えば100nm間隔の三角格子配列のときは、40Vを印加すれば良く、印加する電圧により形成される細孔の平均周期長がきまる。そのため、例えば三角格子状の規則凹構造をパターン形成層2に形成し、その凹部7から細孔を形成する場合、規則凹構造の配列が多少乱れていても陽極酸化印加電



圧により自然に補正されて規則正しい配列の細孔を得ることが可能である。

[0028]

また、パターン形成層が上記陽極酸化溶液によって適度な速度で均一に溶解する材料である場合、エッチングプロセスを省略することが可能である。陽極酸化を開始すると、パターン形成層が溶解を始め、まず凹構造底部の被加工層が露出し、そこから電流が流れて被加工層のナノホールが形成され始める。パターン形成層が陽極酸化溶液によって溶解しない材料の場合は、被加工層表面には何も形成されない。

[0029]

次に、リン酸水溶液などの被加工層を溶解する溶液中にこれを浸せば、形成されたナノホール構造の径を任意に拡大することが出来る。

[0030]

さらに、電着やスパッタ等でホールに機能性材料を充填することによって、種々の機能を有した構造体ができる。特に、電着で磁性体を細孔に充填することによって、磁気記録媒体の作成が可能である。

[0031]

【実施例】

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。

[0032]

[実施例1]

本発明の一例を示す。図1を参照する。

[0033]

凹凸構造のパターンが形成されたスタンパ1を、凸構造4の高さより薄い膜厚のパターン形成層2を有する被加工層3に相対向させて押圧し、少なくとも凸構造4の先端が被加工層3の表面から30nmまで近づいた後に引き離し、パターン形成層2にスタンパ1の凸構造パターンを形成する。

[0034]

例として、原盤に、100nm間隔で配列した直径30nm、高さ75nmの 円柱状凸構造4を、電子ビーム露光とドライエッチングプロセスにより作製しス



タンパ1とする。次に、図1に示すようにSi基板8上に酸化シリコン (SiO2) から成る厚さ100nmの被加工層3と、ポリメチルメタクリレート (PMMA) から成る厚さ50nmのパターン形成層2を作製する。PMMAはエチルセロソルブアセテートに溶解し、スピンコート法にて塗布する。パターン形成層2にスタンパ1を相対向させ、基板温度120℃、荷重1000kgf/cm2で押圧し、30秒間保持した後に60℃まで冷却してから引き離す(図1(a)(b))。パターン形成層2の凸構造6の高さは、凹構造7の体積分の樹脂が流動するために押圧前の厚さより若干厚くなり、凹構造7の底部にはスタンパ形状の不均一性による残留樹脂が薄膜となって残る。

[0035]

パターン形成層 2 の膜厚がスタンパ凸構造 4 より薄いため、従来スタンパ凹構造 5 に溜まってパターン形成を阻害していた気泡は、スタンパ凹構造間を伝わり外部へ放出されるため、真空雰囲気中での押圧などの手段を行わずに微細なパターンを作製することが出来ると共に、接触面積が小さいために押圧圧力も少なく済む。また、パターン形成後のパターン形成層凸部 6 の高さも、当初のパターン形成層 2 の膜厚とスタンパ1 形状により決定されるため、押圧荷重の微調整や押圧方向の位置制御を行う必要が無い。

[0036]

[実施例2]

本発明の一例を示す。図2,3を参照する。

[0037]

実施例1に記載のナノ構造体の製造方法により作製された構造体に対し、ドライエッチングまたはウエットエッチングを行い、パターン形成層凹部7に残留した樹脂材料を除去して被加工層3を露出させる。

[0038]

実施例1に記載のスタンパ1を、被加工層3が厚さ100nmのアルミニウム (A1) であり、且つ、パターン形成層2がPMMAである被加工物9に、基板 温度120 $^{\circ}$ 、荷重1000kgf/cm $^{\circ}$ 、保持時間30秒間の条件で相対向 させて押圧、次いで60 $^{\circ}$ に冷却してから引き離して図1(c)のような構造体



を作製する。酸素雰囲気下でドライエッチングを行い、パターン形成層凹部 7 に残留した樹脂を除去し、A l を露出させる(図 2 (a))。また、B C l_3 と O_2 ガスの混合ガス等の雰囲気下でエッチングを行い、パターン形成層凹部 7 の下部のA l も同時にエッチングして凹部を作製することも出来る(図 2 (b))。

[0039]

また、この後、パターン形成層凸部6をマスクとし、被加工層3を電極として 錫銅半田電気めっきを行い、アセトンの超音波洗浄によりパターン形成層凸部6 のみを除去し、ナノメートル間隔に並んだ半田凸構造体を作製することが出来る 。

[0040]

また、図3(a)に示すようにスパッタ等で所望の材料の積層膜10を形成し、アセトンの超音波洗浄によりパターン形成層凸部6のみを除去し、図3(b)のような凸構造体を作製することも出来る。

[0041]

[実施例3]

本発明の一例を示す。図2,3を参照する。

[0042]

実施例1に記載のスタンパ1を、被加工層3がA1であり、且つ、パターン形成層2がシルセスキオキサンである被加工物9に、基板温度室温、荷重1200kgf/cm²、保持時間30秒間の条件で相対向させ押圧して、次いで引き離し、アルゴンやSF6雰囲気下にてドライエッチングを行い、A1を露出させる(図2(a))。次に、これを0.3mo1/L蓚酸水溶液中にて陽極とし、温度16℃で40Vを印加して陽極酸化を行う。露出部分が陽極酸化の開始点となるため、パターン形成層のパターンを反映して配置されたアスペクト比の高いナノメートルサイズの孔を得る事が出来る(図2(c))。シルセスキオキサンは蓚酸水溶液に不溶であるため、除去をする必要がない。

[0043]

[実施例4]

本発明の一例を示す。図4を参照する。



[0044]

凹凸構造のパターンが形成されたスタンパ1を、パターン形成層2を有する被加工層3に相対向させて押し付けてから引き離し、パターン形成層2にスタンパ1の凸構造と相反する凹構造パターンを形成する。

[0045]

例として、Sibらなる原盤に、100nm間隔で三角格子状に配列した直径 30nm、高さ75nmの円柱状凸構造4を、電子ビームリソグラフィとドライエッチングプロセスにより作製しスタンパ1とする。凸構造4の最も高い表面は、同一平面内上に位置することが望ましい。次に、図4に示すようにSibらなる基板8上に酸化シリコン(SiO_2)から成る厚さ100nmの被加工層3と、ポリメチルメタクリレート(PMMA)から成る厚さ100nmのパターン形成層2を作製する。PMMAはエチルセロソルブアセテートに溶解し、スピンコート法にて塗布する。パターン形成層<math>2にスタンパ1を相対向させ、基板温度120 、荷重1000 kgf/cm1000 cm1000 cm1000

[0046]

パターン形状によっては、スタンパ1の凹構造5に気泡が残留し、樹脂の流動が妨げられて完全にスタンパ形状に沿ったパターンを形成することが困難となるが、基板温度を高くし樹脂の流動性を高めたり、パターン形成層2の厚さを凸構造4より薄くしたりすることにより、この影響を減じることが出来る。

[0047]

[実施例5]

本発明の一例を示す。図6を参照する。

[0048]

実施例4に記載のナノ構造体の製造方法により作製された構造体に対し、ドライエッチングまたはウエットエッチングを行い、パターン形成層凹部7に残留し



た樹脂材料を除去して被加工層3を露出させる。

[0049]

実施例4に記載のスタンパ1を、Si基板8上に形成された被加工層3が厚さ200nmのアルミニウム(A1)であり、且つ、パターン形成層2がPMMAである被加工物9に、基板温度120℃、荷重500kgf/cm²で相対向させて押し付け、その状態で保持したまま60℃まで冷却した後に引き離して図4(c)のような構造体を作製する。ドライエッチングにより酸素雰囲気下でエッチングを行い、パターン形成層凹部7に残留した樹脂のみを除去し、A1を露出させる(図6(a))。次に、図6(b)に示すようにスパッタで厚さ5nmのA1の保護層11を形成し、これを陽極としてシュウ酸水溶液(0.3mol/L,16℃)中に浸して、40Vの印加電圧の下で陽極酸化を行うと、図6(c)に示すようなアルミナナノホールが形成される。ナノホールはパターン形成層凹部7から形成され、100nm間隔の三角格子状に配列する。保護層11は、酸性溶液中においてパターン形成層2が侵されるのを防ぐ役目を果たし、リン酸水溶液中等のアルミニウムを溶解する溶液中にて超音波洗浄を行うことで、除去できる。同様に、PMMAもリン酸水溶液やアセトン等の溶媒中で超音波洗浄することにより、除去できる。

[0050]

[実施例 6]

本発明の一例を示す。図7を参照する。

[0051]



nm間隔の三角格子状に配列する。

[0052]

[実施例7]

本発明の一例を示す。図8を参照する。

[0053]

凹凸構造のパターンが形成された押付け部材を、パターン形成層を有する被加工層に相対向させて押し付けてから引き離し、パターン形成層に押付け部材の凸構造と相反する凹構造パターンを形成する。

次に、Sihos a 基板上に厚さ10nmo チタンと更にその上層に厚さ500nmo nmo アルミニウム膜を形成し、被加工層とする。また更にその上層に、アルミニウムアルコキシドから成る厚さ75nmo nmo nmo

[0054]

次に、これを陽極として蓚酸水溶液(0.3 m o 1/L, 16℃)中に浸し、40 V の電圧を印加して陽極酸化を行う。アルミニウムアルコキシドは加水分解をし蓚酸水溶液中で徐々に溶解して行くため、先に被加工層が露出する凹構造底部から電流が流れ始め、その部分が開始点となってアルミナナノホールの形成が開始する。陽極酸化によるアルミナナノホールは、基板に対して垂直に形成され、通常のフォトリングラフィやエッチングプロセスでは得られない高アスペクト比な構造を非常に容易に得ることが出来る。

[0055]

リン酸水溶液(0.3 mol/L)中に40分ほど浸すと、直径30 nm、深 さ500 nmの規則化アルミナナノホールが得られる。





[0056]

最後に、電着によりホールに磁性材料を充填することによって、磁気記録媒体が作成できる。

[0057]

【発明の効果】

本発明は、ナノ・インプリント法とドライエッチング、ウエットエッチング、 又は陽極酸化によるナノ構造体の製造方法であり、微細な凹型ナノ構造体を簡易 に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例1を説明する断面図である。

【図2】

本発明の実施例2、3を説明する断面図である。

【図3】

本発明の実施例2、3を説明する断面図である。

【図4】

本発明の実施例4を説明する断面図である。

【図5】

本発明の凸構造の配置例を説明する断面図である。

【図6】

本発明の実施例5を説明する断面図である。

【図7】

本発明の実施例6を説明する断面図である。

【図8】

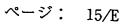
本発明の実施例7を説明する断面図である。

【図9】

従来例を説明する図である。

【符号の説明】

1 スタンパ



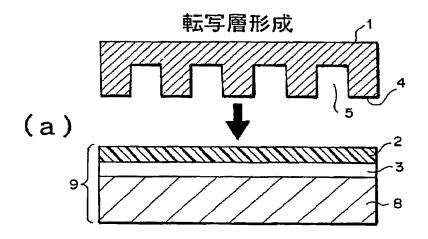


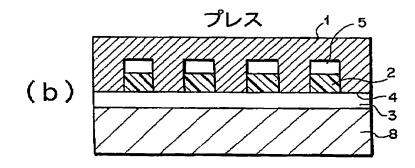
- 2 パターン形成層
- 3 被加工層
- 4 凸構造
- 5 凹構造
- 6 パターン形成層凸部
- 7 パターン形成層凹部
- 8 基板
- 9 被加工物
- 10 積層膜
- 100 スタンパ
- 103 凸構造
- 104 樹脂薄膜
- 105 基板
- 106 モールド領域
- 107 凸構造
- 108 凹構造

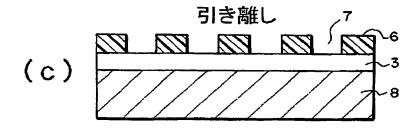


【書類名】 図面

【図1】

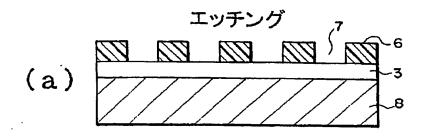


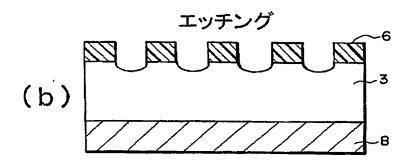


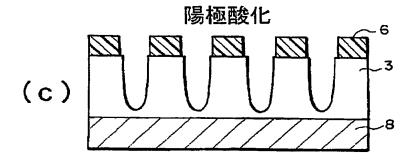




[図2]

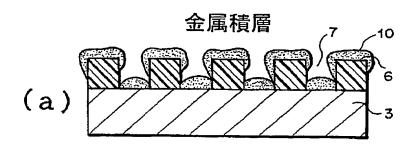


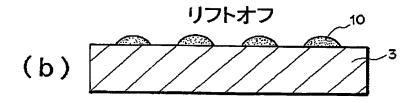






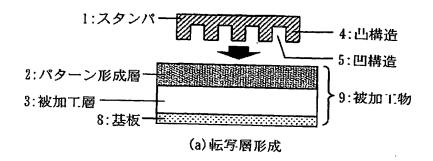
【図3】

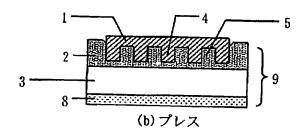


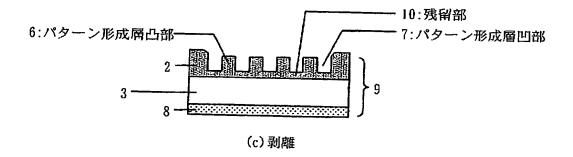




【図4】

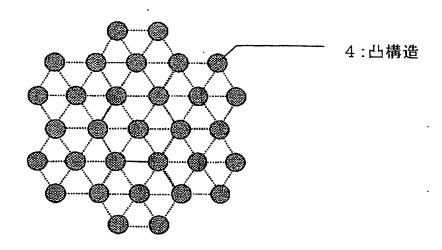




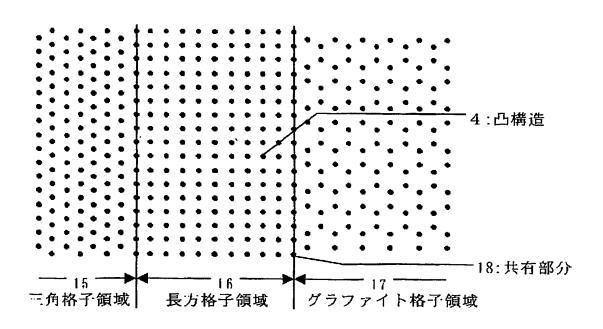




【図5】



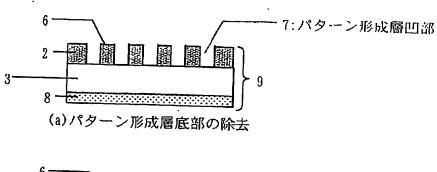
(a)三角格子

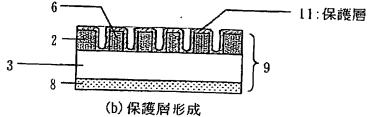


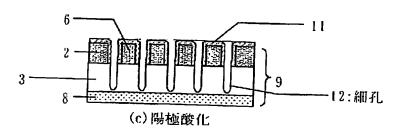
(b) 多周期配列格子



【図6】

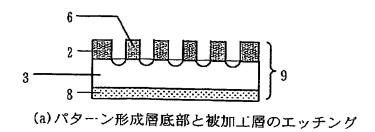


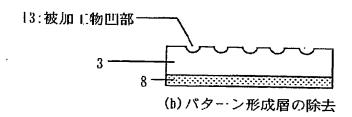


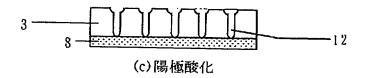




【図7】

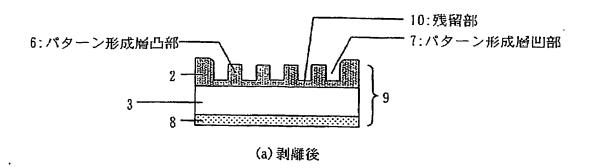


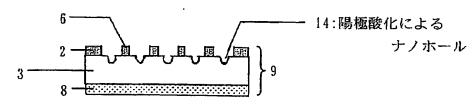




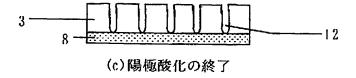


【図8】



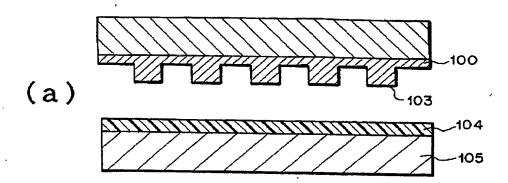


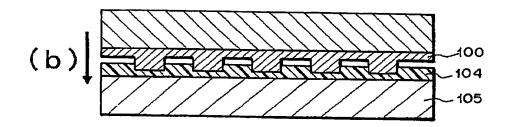
(b)酸性水溶液による2のエッチングと陽極酸化によるナノホール形成

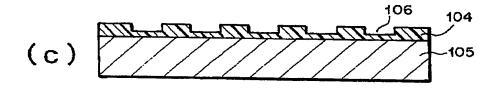


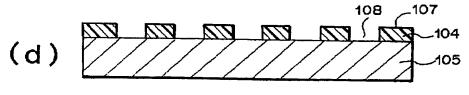


【図9】









100:スタンパ

103,107:凸構造

104:樹脂薄膜

105:基板

106:モールド領域

108:凹構造



【書類名】要約書

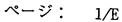
【要約】

【課題】所望の位置に孔を形成した構造体を提供する。

【解決手段】(A)複数の凸構造を有する押圧部材と基板とを用意する工程と、

(B) 前記基板の上に前記部材より強度の弱い材料を用いて層を形成する工程と、(C) 前記層に前記部材を押圧し、前記層に前記部材の凸構造に対応した窪みを形成する工程と、(D) 前記層をエッチングし、少なくとも前記基板表面の一部を露出させる工程と及び、(E) 前記基板を陽極酸化し、前記基板に孔を形成する工程とを有する製造方法により上記の構造体を製造する。

【選択図】図1





認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-163852

受付番号 50300962542

書類名 特許願

0097

作成日 平成15年 6月12日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100065385

【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40

MTビル 山下国際特許事務所

【氏名又は名称】 山下 穣平

【選任した代理人】

【識別番号】 100122921

【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40

MTビル 山下国際特許事務所

【氏名又は名称】 志村 博



特願2003-163852

出願人履歷情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由] 住 所

新規登録

住 所 氏 名 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社